



### Test:

VLF Sinus 0,1 Hz	: 38 kVrms
DC	: 70 kV

### Tapsfaktormåling:

Lastområde	: 10 nF - 3 micro F
Måleområde (tan delta)	: $0,1 \times 10^{-3}$ til $1000 \times 10^{-3}$
Oppløsning (tan delta)	: $1 \times 10^{-5}$

### Partial utladningsmåling:

Spenningsområde	: 36 kVrms
Scan rate	: 10 ns
Oppløsning	: 0,1 pC; 0,1 m

### Kabelfeillokalisering:

Støtspenning	: 1 til 32 kV, trinnvis testing
Støtenergi	: 1100 Ws, 1536 Ws eller 2048 Ws
Impulsrefleksjonsmetoden	: 160 V, 1000 km
Sekundær impuls metoden (SIM)	: 32 kV
Støtstrømsmetoden	: 32 kV
Decay metoden	: 70 kV